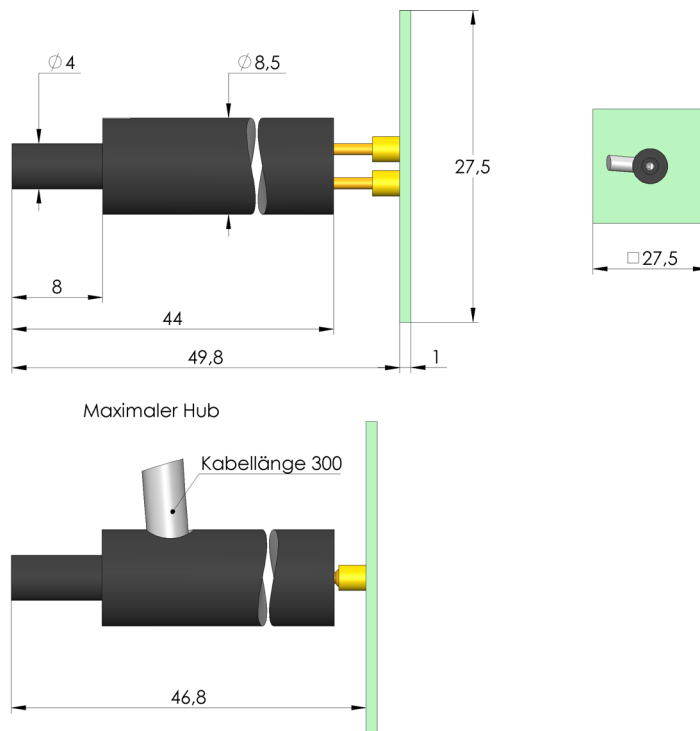
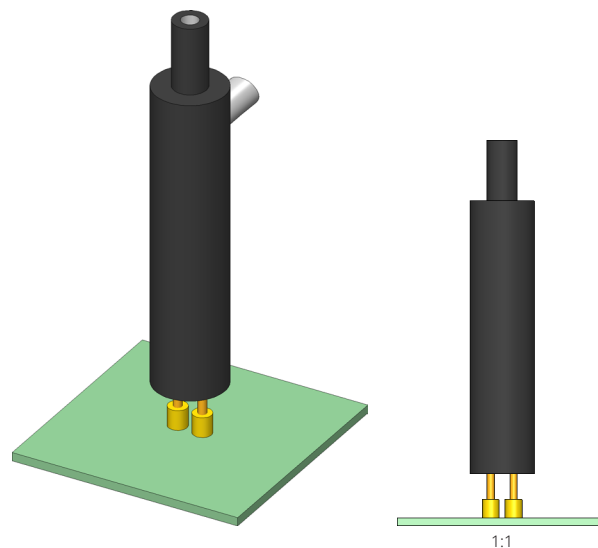




- Komponente für den Opens-Test, zur kapazitiven Prüfung von Halbleiterchips auf Durchbrüche, Kurzschlüsse und Lötfehler
- Geeignet für SPEA Testsysteme

Verwendung

Die OpensPinCheck Probe-Unit wird zur kapazitiven Prüfung integrierter Schaltkreise verwendet, um die drahtgebundenen Anschlüsse im Inneren eines integrierten Schaltkreises auf Durchbrüche, Kurzschlüsse und Lötfehler zu prüfen.



Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Opens Tests
Baureihe:	OTU
Typ:	SPEA OpensTest
Ausführung:	OpenPinCheck Probe Unit
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Auslieferungszustand:	Escan Probe20, Escan Captor20
Breite:	27,5 mm
Höhe:	50,8 mm
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Wechselsätze WS: WS SPEA

Technische Daten

Hub:	4 mm
Montage:	Gewinde M2,5
Länge:	27,5 mm
Durchmesser:	8,5 mm
Durchmesser Zapfen:	4 mm
Länge Kabel:	300 mm
Außenmaße (BxTxH):	27,5 x 27,5 x 50,8 mm

Escan Captor20 + Probe20

OTU-SP-ES-028-028-L300

Artikel 32630



ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 03/26_DE